(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平7-174786

(43)公開日 平成7年(1995)7月14日

(51) Int.Cl.6

識別記号

庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

G01P 15/12

H01L 29/84

A 8932-4M

審査請求 未請求 請求項の数1 FD (全 4 頁)

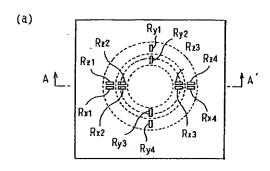
(21)出願番号	特願平5-344907	(71)出願人 000005186
		株式会社フジクラ
(22) 出願日	平成5年(1993)12月20日	東京都江東区木場1丁目5番1号
		(72)発明者 滝沢 功
		東京都江東区木場1丁目5番1号 株式会
		社フジクラ内
		(72)発明者 鷲谷 篤
		秋田県秋田市御所野5丁目1番2号 株式
		会社東北フジクラ内
		(72)発明者 下村 昭夫
		秋田県秋田市御所野5丁目1番2号 株式
		会社東北フジクラ内
		(74)代理人 弁理士 伊丹 勝
		最終頁に続く

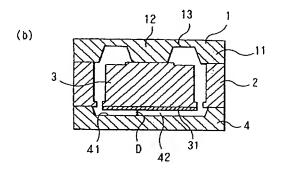
(54) 【発明の名称】 半導体加速度センサ

(57) 【要約】

【目的】 歩留まり向上を図った半導体加速度センサを 提供する。

【構成】 加速度センサ基板 1 は、シリコンウェハを加工して周辺の固定部 1 1、中央の加速度により力を受ける作用部 1 2、これら固定部 1 1と作用部 1 2の間を連結する薄肉の可撓部 1 3を形成し、可撓部 1 3表面に拡散抵抗を形成して得られる。この加速度センサ基板 1 の作用部には重錘体 3 が、固定部 1 1 には台座 2 が接合され、台座 2 は更に底板 4 に接合される。重錘体 3 の底板 4 に対向する面には、台座 2 を底板 4 に接合する前に予めメタライズにより導体膜 3 1 が形成される。





【特許請求の範囲】

【請求項1】 半導体基板が周辺の固定部と、中央の加 速度により力を受ける作用部と、これら固定部と作用部 の間を連結する薄肉の可撓部とに加工され、前記可撓部 の表面に拡散抵抗が形成された加速度センサ基板と、 この加速度センサ基板の固定部底面が台座を介して接合 された底板と、

前記加速度センサ基板の作用部底面に前記底板との間に 微小ギャップを保って接合され、底板に対向する面に導 体が形成された重錘体とを備えたことを特徴とする半導 体加速度センサ。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、半導体加速度センサに 関する。

[0002]

【従来の技術】加速度センサは、自動車のエアバックシ ステムの衝突検知や、各種機器の姿勢制御、産業用ロボ ット等、様々な用途において加速度検知のために用いら れている。加速度センサのうち、シリコン単結晶基板を 20 用いてピエゾ抵抗効果を有する拡散抵抗 (ゲージ抵抗). を形成して構成される半導体加速度センサは、半導体セ ンサの製造技術を応用して、優れた生産性をもって量産 することができる。半導体加速度センサチップは、半導 体基板が、周辺の固定部と、中央の加速度により力を受 ける作用部と、これら固定部と作用部の間を連結する薄 肉の可撓部とに加工され、その可撓部の表面に所定パタ ーンをもって複数の拡散抵抗が形成される。

【0003】半導体加速度センサチップの作用部底面に は重錘体が接合され、周辺の固定部底面は台座が接合さ れてこの台座を介して底板に接合される。重錘体と台座 とは例えば1枚のガラス基板を加工して得られる。ガラ ス基板は表面に予め重錘体部と台座部を分離するための 溝を加工しておき、これを半導体加速度センサ基板の底 面に接合した後に裏面から切断加工して、重錘体部と台 座部とを完全に分離する(例えば、特開平3-2535 号公報参照)。

【0004】このような半導体加速度センサでは、加速 度が加わったとき重錘体に外力が作用してこれが作用部 に伝達され、可撓部の機械的変形をもたらす。従って重 40 錘体は宙づりの状態であることが必要で、底板との間に は所定のギャップが設けられる。また底板は、重錘体が 変位する際のストッパともなる。従って重錘体と底板と の間のギャップは、重錘体の必要な動きを許容できる範 囲で、且つ大きな衝撃に対してセンサチップの破壊を防 止できるように、その幅が設定される。低い重力加速度 測定用には、例えば10μm あるいはそれ以下という小 さいギャップをもつものが望まれる。

の半導体加速度センサでは、重錘体と底板との間のギャ ップが小さくなると、加速度センサ基板を台座を介して 底板に接合する工程で、重錘体底部が同時に底板に強固 に接合してしまうという不良が発生する。これは、ギャ ップが小さいことに加えて、接合工程でクーロン力が発 生することが一つの理由になっていると思われる。即ち 加速度センサ基板を台座を介して底板に接合するには、 センサ基板と底板の間に直流電圧を印加し、温度と圧力 をかけるいわゆる陽極接合が用いられる。この陽極接合 の工程で通常ガラス基板により作られる重錘体の底部に は静電荷が発生し、この静電荷に起因して重錘体底部が 底板に密着し、更に温度と圧力が印加されるため固定的 に接合されてしまう。これは特に、小さい加速度測定用 の半導体加速度センサの製造歩留まり低下の大きな原因 となっている。

【0006】本発明は、上記事情を考慮してなされたも ので、歩留まり向上を可能とした半導体加速度センサを 提供することを目的とする。

[0007]

【課題を解決するための手段】本発明にかかる半導体加 速度センサは、半導体基板が周辺の固定部と、中央の加 速度により力を受ける作用部と、これら固定部と作用部 の間を連結する薄肉の可撓部とに加工され、前記可撓部 の表面に拡散抵抗が形成された加速度センサ基板と、こ の加速度センサ基板の固定部底面が台座を介して接合さ れた底板と、前記加速度センサ基板の作用部底面に前記 底板との間に微小ギャップを保って接合され、底板に対 向する面に導体が形成された重錘体とを備えたことを特 徴とする。

[0008]

【作用】本発明によると、加速度センサ基板の作用部底 面に接合される重錘体の底板に対向する面に導体を形成 することにより、台座の陽極接合の工程で重錘体が底板 に接合固定されるという不具合が防止される。これは重 錘体の底面に設けられた導体が帯電防止膜として作用す るためと考えられる。従って本発明によれば、重錘体と 底板との間に設けるギャップを小さくした、低加速度測 定用のセンサを歩留まりよく作ることができる。

[0009]

【実施例】以下、図面を参照しながら本発明の実施例を 説明する。図1(a)(b)は、本発明の一実施例に係 る半導体加速度センサの平面図とそのA-A'断面図で ある。加速度センサ基板 1 はシリコン単結晶ウェハを加 工して、周辺に厚肉の固定部11、中央部に厚肉の作用 部12、これら固定部11と作用部12の間に薄肉の可 撓部13が形成されている。可撓部13は、作用部12 が加速度による外力を受けることにより機械的変形を生 じる部分である。

【0010】可撓部13の表面には、x方向の力成分を 【発明が解決しようとする課題】しかし、上述した従来 50 検出するための拡散抵抗Rx1~Rx4、y方向の力成分を 検出するための拡散抵抗Ry1~Ry4、2方向の力成分を 検出するための拡散抵抗Rz1~Rz4が図示のようなパタ ーンで配列形成されている。これら拡散抵抗を用いてブ リッジ回路を構成することにより、三次元の加速度を検 出できる。

【0011】加速度センサ基板1の固定部11の底面には台座2が接合され、この台座2が更に底板4に接合されている。加速度センサ基板1の作用部12の底面には重錘体3が接合されている。これら台座2および重錘体3の材料は、加速度センサ基板1と熱膨張係数が等しいものが好ましく、例えばガラス基板が用いられる。この実施例では、後に説明するように台座2と重錘体3とはもともと一体のほうケイ酸ガラスを用いて形成され、接合後分離される。底板4にはシリコン基板が用いられる。

【0012】重錘体3の底面、即ち底板4に対向する面には導体膜31が形成されている。この導体膜31は例えば、チタンまたは白金のメタライズとする。アルミニウムや金等の他の金属膜でもよい。底板4の表面には浅い溝41が加工されていて、重錘体3と底板4の間には作用部12の移動を許容する幅D(=数 μ m \sim 10 μ m) のギャップ42が設けられている。

【0013】次にこの実施例の半導体加速度センサの具体的な製造工程を、図2及び図3を参照しながら説明する。図2(a)に示すように、シリコンウェハ10に通常の工程にしたがって表面に各センサチップ領域に拡散抵抗層を形成し、裏面を湿式エッチング法によりエッチング加工してリング状の可撓部13を形成する。図2の一点鎖線は後に1チップとして分離する切断位置を示している。

【0014】このシリコンウェハ10とは別に、重錘体3となる部分と台座2となる部分の間に分離用溝21を加工したガラス基板20を用意する。ガラス基板20の重錘体3となる部分の底面には、スパッタにより導体膜31を形成する。そしてこのガラス基板20を、図2(a)に示すようにシリコンウェハ10に陽極接合する。具体的な陽極接合の条件は、例えば温度300~50℃、印加電圧はガラス側を負として400~2000とする。なお導体膜31の形成は、シリコンウェハ10とガラス基板20の接合後であってもよい。

【0015】その後、ガラス基板20を予め表面に加工されている溝21に沿って裏面側から切断して、重錘体

3と台座2とを分離する。この状態をチップ単位で図2の底面側から見ると図3のようになる。図示のように重 錘体3には導体膜31が形成されている。台座2は、切断により8個の台座部21~28に分割される。このように台座2と重錘体3が分離されたセンサ基板を、図2 (b)に示すように底板4となるシリコンウェハ30に 陽極接合する。シリコンウェハ30には予め、各センサチップの重錘体3が対向する部分に浅い溝42を加工しておく。この陽極接合の条件は、例えば温度300~500℃、ガラス側を負とした直流印加電圧400~2000とする。最後に一点鎖線で示す位置で切断して、各センサチップを分離する。

【0016】この実施例によると、センサ基板の重錘体 3 と底板 4 との間のギャップ 42が数 μ m \sim 10 μ m と いう小さいものであっても、台座 2 を底板 4 に接合する 陽極接合工程で重錘体 3 と底板 4 とが接合されることは なく、高い製造歩留まりが得られる。

【0017】図4は、本発明の他の実施例の半導体加速度センサの切断斜視図である。先の実施例では重錘体3の底面にメタライズによる導体膜31を形成したのに対して、この実施例では重錘体3の底面に薄い導体板32を貼り付けている。これによっても先の実施例と同様の効果が得られる。

[0018]

【発明の効果】以上説明したように本発明によれば、重 錘体の底板に対向する面に導体を設けることによって、 台座部を底板に陽極接合する際に重錘体が誤って底板に 接合されることがなくなり、特に小型の半導体加速度セ ンサの歩留まり向上を図ることができる。

30 【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明の一実施例の半導体加速度センサを示す平面図と断面図である。

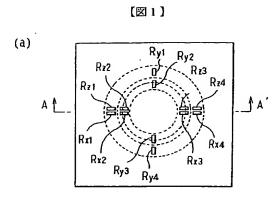
【図2】 同実施例の製造工程を説明するための図である。

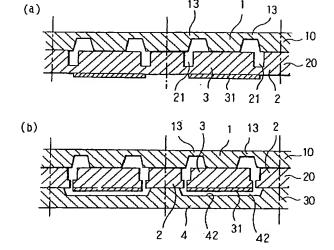
【図3】 同実施例の製造工程を説明するための図である。

【図4】 他の実施例の半導体加速度センサを示す図である。

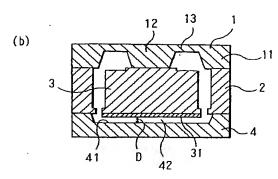
【符号の説明】

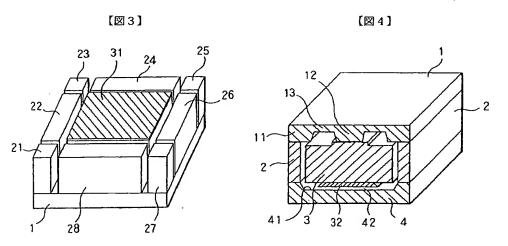
1…半導体加速度センサ基板、11…固定部、12…作用部、13…可撓部、2…台座、3…重錘体、4…底板、31…導体膜、42…ギャップ。





[図2]





フロントページの続き

(72)発明者 西村 仁 東京都江東区木場 1 丁目 5 番 1 号 株式会 社フジクラ内